コアファシリティセンター ファシリティステーション部門　分析装置受託外部利用料金規程

【化学分析】

2026/12/1

X線光電子分光装置

装置名称	区分（セルフor依頼）	分析項目	分析内容・詳細	金額（成果公開）	金額（成果非公開）	金額（利用非公開）	備考
X線光電子分光装置 （PHI VersaProbe 3）	依頼	通常測定	XPS,UPS,LEIPS,Reels測定（スパッタ等含む）	5,000円/時間	150,000円/日	150,000円/日	
		備品貸与	トランスファーベッセル貸し出し	15,000円/回	45,000円/回	45,000円/回	

熱分析装置

装置名称	区分（セルフor依頼）	分析項目	分析内容・詳細	金額（成果公開）	金額（成果非公開）	金額（利用非公開）	備考
示差走査熱量測定装置 （DSC8500）	依頼	通常測定		1,500円/時間	成果公開の2倍	成果公開の2倍	
	解析・分析相談			6,000円/件			
	消耗品			実費/件			

原子間力顕微鏡

装置名称	区分（セルフor依頼）	分析項目	分析内容・詳細	金額（成果公開）	金額（成果非公開）	金額（利用非公開）	備考
原子間力顕微鏡 （Cypher S）	依頼	通常測定	試料観察	5,000円/視野	成果公開の2倍	成果公開の2倍	
			試料観察（特殊）	8,000円/視野			液中,PFM,ForceMap,MFM等
	消耗品			実費/件	実費/件	実費/件	別添資料
原子間力顕微鏡 （MultiMode 8）	依頼	通常測定	試料観察（標準）	4,000円/視野	成果公開の2倍	成果公開の2倍	
			試料観察（特殊）	6,000円/視野			
	解析・分析相談			7,500円/件			
	消耗品			実費/件			

偏光顕微鏡

装置名称	区分（セルフor依頼）	分析項目	分析内容・詳細	金額（成果公開）	金額（成果非公開）	金額（利用非公開）	備考
偏光顕微鏡 （BX50、ホットステージFP82HT利用込）	依頼	通常観察		12,000円/件	成果公開の2倍	成果公開の2倍	
	解析・分析相談			7,500円/件			
	消耗品			実費/件			

触針式プロファイリングシステム

装置名称	区分（セルフor依頼）	分析項目	分析内容・詳細	金額（成果公開）	金額（成果非公開）	金額（利用非公開）	備考
触針式プロファイリングシステム （DektakXT-A）	依頼	通常測定		4,000円/時間	成果公開の2倍	成果公開の2倍	
	解析・分析相談			7,500円/件			
	消耗品			実費/件			

接触角計

装置名称	区分（セルフor依頼）	分析項目	分析内容・詳細	金額	金額（成果非公開）	金額（利用非公開）	備考
接触角計 （DSA100）	依頼	通常測定		4,000円/時間	成果公開の2倍	成果公開の2倍	
	解析・分析相談			7,500円/件			
	消耗品			実費/件			

分光装置

装置名称	区分（セルフor依頼）	分析項目	分析内容・詳細	金額（成果公開）	金額（成果非公開）	金額（利用非公開）	備考
紫外可視分光光度計 （Lambda 365+）	依頼	通常測定		3,000円/時間	成果公開の2倍	成果公開の2倍	
	解析・分析相談			6,000円/件			
	消耗品			実費/件			

超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡　FE-SEM

装置名称	区分（セルフor依頼）	分析項目	分析内容・詳細	金額（成果公開）	金額（成果非公開）	金額（利用非公開）	備考
FE-SEM （SU8000）	依頼	通常測定	SEM観察	15,000円/1試料	成果公開の2倍	成果公開の2倍	
			EDX測定	15,000円/1試料			
	消耗品			実費/件			

ラマン分光光度計

装置名称	区分（セルフor依頼）	分析項目	分析内容・詳細	金額（成果公開）	金額（成果非公開）	金額（利用非公開）	備考
ラマン顕微鏡 （XploRA PLUS）	依頼	通常測定	スペクトル測定	22,500円/時間	成果公開の2倍	成果公開の2倍	
	消耗品			実費/件			

3Dレーザ顕微鏡

装置名称	区分（セルフor依頼）	分析項目	分析内容・詳細	金額（成果公開）	金額（成果非公開）	金額（利用非公開）	備考
3Dレーザ顕微鏡 （VK-X3000）	依頼	通常測定	形状測定	21,000円/時間	成果公開の2倍	成果公開の2倍	
	消耗品			実費/件			

【核磁気共鳴装置】

核磁気共鳴装置

装置名称	区分（セルフor依頼）	分析項目	分析内容・詳細	金額（成果公開）	金額（成果非公開）	金額（利用非公開）	備考
400MHzNMR	依頼	通常測定	1H,13C測定	2,000円/時間	成果公開の2倍	成果公開の2倍	
			2次元、特殊測定	5,000円/時間			
			固体測定	10,000円/日			
			温度可変測定	5,000円/時間			
500MHzNMR	依頼	通常測定	1H,13C測定	5,000円/件	成果公開の2倍	成果公開の2倍	
			2次元、特殊測定、温度可変測定	10,000円/件			

【X線回折】

単結晶X線回折装置

装置名称	区分（セルフor依頼）	分析項目	分析内容・詳細	金額（成果公開）	金額（成果非公開）	金額（利用非公開）	備考
単結晶X線回折装置 （リガク XtaLAB Synergy/DW）	依頼	通常測定	単結晶X線回折像の取得	15,000/件	300,000円/件	300,000円/件	
			結晶マウント	7,500/件			
			データ解析	7,500/件			

小角・広角X線散乱/回折装置

装置名称	区分（セルフor依頼）	分析項目	分析内容・詳細	金額（成果公開）	金額（成果非公開）	金額（利用非公開）	備考
小角・広角X線散乱/回折装置 （NANO-Viewer）	依頼	通常測定	基本測定	6,000円/件	成果公開の2倍	成果公開の2倍	
			長時間測定	12,000円/日			
	解析・分析相談		基本測定	4,000円/件	成果公開の2倍	成果公開の2倍	
			特殊測定	7,500円/件			
	消耗品		液体窒素	2,500円/日*	成果公開の2倍	成果公開の2倍	*2日目以降は1,000円/日（成果公開以外は2,000円/日）
			ガラスキャピラリ	1,200円/本#			#φ2.5mm以上は2,000/本（成果公開以外は4,000円/本）
			石英板	4,600円/枚			
			サファイア基板	21,000円/枚			
小角・広角X線散乱/回折装置 （NANOPIX）	依頼	通常測定	基本測定	12,000円/件	成果公開の2倍	成果公開の2倍	
			長時間測定	24,000円/日			
	解析・分析相談		基本測定	4,000円/件	成果公開の2倍	成果公開の2倍	
			特殊測定	7,500円/件			
	消耗品		液体窒素	2,500円/日*	成果公開の2倍	成果公開の2倍	*2日目以降は1,000円/日（成果公開以外は2,000円/日）
			ガラスキャピラリ	1,200円/本			#φ2.5mm以上は2,000/本（成果公開以外は4,000円/本）
			石英板	4,600円/枚			
			サファイア基板	21,000円/枚			

X線分析装置

装置名称	区分（セルフor依頼）	分析項目	分析内容・詳細	金額（成果公開）	金額（成果非公開）	金額（利用非公開）	備考
薄膜X線回折装置 SmartLab	依頼	依頼測定	基本測定	5,000円/試料	成果公開の1.5倍	成果公開の1.5倍	測定時間に応じて2000円/時間を加算
			特殊測定	要相談			
	その他	解析分析相談	基本測定	3,000円/件・コース			
			特殊測定	6,000円/件・コース			
		消耗品		実費相当	実費の2倍	実費の2倍	

X線分析統合ソフトウェア

装置名称	区分（セルフor依頼）	分析項目	分析内容・詳細	金額（成果公開）	金額（成果非公開）	金額（利用非公開）	備考
X線分析統合ソフトウェア （SmartLab Studio Ⅱ）	解析・分析相談 （依頼測定利用分を除く）		解析（研究機関、FS部門装置利用XRDデータ）	7,500円/件*	成果公開の2倍	成果公開の2倍	*1項目単位
			解析（研究機関、その他XRDデータ）	36,000円/件*			*1項目単位